

MCC 2025-2026

- MASTER INFORMATIQUE > Génie logiciel

Absences injustifiées : Note à zéro

S1M1GL / Absences justifiées : voir R3E FDS (HAM1FCS1)

Dérogation si ECTS différent de 30 :

X	HAI721I	UE	Programmation répartie	X	4	4	8	CT				CM TD	12 24	Quiz - La note seuil s'applique uniquement pour les étudiants de MEEF -	1 CT	QP	2h00		Quiz		CT	QP	2h00
X	HAI704I	UE	Architectures logicielles distribuées	X	4	4		CCI		PREMEX		CM TD	10,5 25,5	Travaux Pratiques (TP)	1 CC	ETP	0h00	27					
														Travaux Pratiques (TP)	1 CC	ETP	0h00	27					
														Travaux Pratiques (TP)	1 CC	ETP	0h00	27					
X	HAM1GL1	CHOI	CHOIX 1	X	4									Travaux Pratiques (TP)	1 CC	ETP	0h00	19					
			Choisir 1 élément(s)																				
X	HAI716I	UE	POA/SMA	X	4	4		CCI		PREMEX		CM TD	12 24	Devoir maison	1 CC	PER		30					
														Devoir maison	1 CC	PER		30					
														Travail de projet	1 CC	EVP		40					
X	HAI710I	UE	Fondements de l'IA symbolique	X	4	4	7	CCI				CM TD	12 30	Travaux Pratiques (TP)	2 CC	ETP	1h00	50					
														Devoir surveillé - La note seuil s'applique uniquement pour les étudiants de MEEF -	1 CC	EEP	2h00	50					
X	HAI722I	UE	Recherche opérationnelle	X	4	4		CCT				CM TD	18 18	Devoir maison	1 CC	PER		10	Devoir surveillé		CT	EEP	3h00
														Devoir surveillé	1 CC	EEP	3h00	20					
														Devoir surveillé	1 CT	EEP	3h00	70					
X	HAI720I	UE	Programmation efficace d'algorithmes	X	4	4		CT				CM TD	12 24	Devoir surveillé - Salle examen	1 CT	EEP	2h00		Devoir surveillé		CT	EEP	2h00
X	HAI708I	UE	Entrepôts de données et Big-Data	X	4	4		CCT				CM TD	12 24	Travail de projet	1 CC	EVP		30	Devoir surveillé		CT	EEP	2h00
														Travaux Pratiques (TP)	1 CC	ETP	0h00	10					
														Devoir surveillé - Salle examen	1 CT	EEP	2h00	60					
X	HAI712I	UE	Ingénierie logicielle	X	4	4		CT				CM TD	12 24	Devoir surveillé	1 CT	EEP	2h00		Devoir surveillé		CT	EEP	2h00
X	HAI715I	UE	Ordres, treillis et induction	X	2	2	8	CT				CM TD	9 9	Devoir surveillé - La note seuil s'applique uniquement pour les étudiants de MEEF -	1 CT	EEP	2h00		Devoir surveillé		CT	EEP	2h00
X	HAI718I	UE	Probabilités, statistiques	X	2	2		CT				CM TD	9 9	Devoir surveillé	1 CT	EEP	1h00		Devoir surveillé		CT	EEP	1h00
X	HAI713I	UE	Logique, calculabilité et complexité	X	4	4	7	CT				CM TD	18 24	Devoir surveillé - La note seuil s'applique uniquement pour les étudiants de MEEF	1 CT	EEP	3h00	7					
X	HAI703L	UE	Anglais S1	X	2	2		CCI		MINCEX		TD	18	Oral présentiel (EOP)	1 CC	EOP	0h15	20					
														Oral présentiel (EOP)	1 CC	EOP	0h15	30					
														Ecrit présentiel (EEP)	1 CC	EEP	1h30	50					
X	HAI705I	UE	Compilation	X	4	4	8	CCT				CM TD	18 18	Travaux Pratiques (TP) - La note seuil s'applique uniquement pour les étudiants de MEEF -	2 CC	ETP	0h00	50	Devoir surveillé		CT	EEP	2h00
														Devoir surveillé - La note seuil s'applique uniquement pour les étudiants de MEEF -	1 CT	EEP	2h00	50					

S2M1GL / Absences justifiées : voir R3E FDS (HAM1FCS2)

ECTS : 30
Nature : Semestre
Période : Enseignement premier ou second semestre
Compensable : Oui
Absences justifiées : Voir R3E de l'UEI
Absences injustifiées : Note à zéro
Dérogation si ECTS différent de 30 :

X	HAI805L	UE	Anglais S2	X	2	2	CCI		MINCEX	TD	18	Oral	1 CC	EOP	0h15	30	
												Oral	1 CC	EOP	0h15	30	
												Devoir surveillé	1 CC	EEP	1h30	40	
X	HAI823I	UE	T.E.R	X	4	4	CT					Soutenance orale et écrit	1 CT	MSR	0h00		
										CM	25,5						
X	HAI810I	UE	Conduite de projet	X	4	4	CCT			TD	10,5	Oral	2 CC	EOP	0h15	40	Travail de projet CT EVP 0h00
												Travail de projet	1 CT	EVP		60	
X	HAM1GL2	CHOI	CHOIX 2	X	4												
			Choisir 1 élément(s)														
										CM	12						
X	HAI816I	UE	Logique pour le génie logiciel et l'IA	X	4	4	CCT			TD	24	Devoir surveillé	1 CC	EEP	0h30	20	Devoir surveillé CT EEP 2h00
												Devoir surveillé	1 CC	EEP	1h00	30	
												Devoir surveillé	1 CT	EEP	2h00	50	
										CM	12						
X	HAI817I	UE	Machine learning 1 (méthodes classiques)	X	4	4	8 CT			TD	24	Travaux Pratiques (TP) - La note seuil s'applique uniquement pour les étudiants de MEEF -	1 CT	ETP	0h00		Mémoire, Compte-rendu, Rapport CT MR 0h00
										CM	18						
X	HAI820I	UE	Recherche opérationnelle - compléments	X	4	4	CCT			TD	18	Devoir surveillé	1 CC	EEP	0h00	10	Devoir surveillé CT EEP 3h00
												Devoir surveillé	1 CC	EEP	3h00	30	
												Devoir surveillé - Salle examen	1 CT	EEP	3h00	60	
										CM	18						
X	HAI802I	UE	Algorithmique avancée	X	4	4	CCT			TD	18	Travail de projet	1 CC	EVP		10	Devoir surveillé CT EEP 3h00
												Devoir surveillé	1 CC	EEP	3h00	30	
												Devoir surveillé	1 CT	EEP	3h00	60	
										CM	12						
X	HAI824I	UE	Traitement sémantique des données	X	4	4	CCI		PREMEX	TD	24	Devoir surveillé	1 CC	EEP	1h00	30	
												Devoir surveillé	1 CC	EEP	1h00	30	
												Travaux Pratiques (TP)	1 CC	ETP	0h00	40	
										CM	12						
X	HAI806I	UE	Architectures avancées du web	X	4	4	CCT			TD	24	Travail de projet	2 CC	EVP		30	
												Devoir surveillé	1 CT	EEP	2h00	70	
										CM	12						
X	HAI818I	UE	Modularité et réutilisation	X	4	4	CT			TD	24	Devoir surveillé	1 CT	EEP	2h00		Devoir surveillé CT EEP 2h00
										CM	18						
X	HAI821I	UE	Sécurité logicielle	X	4	4	CCT			TD	18	Devoir surveillé	1 CC	EEP	1h00	30	Devoir surveillé CT EEP 2h00
												Travaux Pratiques (TP)	1 CC	ETP	0h00	3	
												Devoir surveillé	1 CT	EEP	2h00	67	
										CM	10,5						
X	HAI811I	UE	Développement et programmation pour supports mobiles	X	4	4	CCI		PREMEX	TD	25,5	Travaux Pratiques (TP)	2 CC	ETP	0h00	50	
												Travaux Pratiques (TP)	1 CC	ETP	0h00	50	

Légende

Titre des colonnes

Éval? : Indique si l'ELP est évalué
Nat. : Nature
Mut. : ELP mutualisé
Coef. : Coefficient
Note seuil élim. : Note éliminatoire
Non comp. : Non compensable
Pond. : Pondération

Nature d'enseignement

CM : Cours Magistral
TD : Travaux Dirigés

Nature d'ELP

CHOI : Choix
UE : Unité d'enseignement

Régime

CCI : CCI (Contrôle continu intégral)
CCT : CC/CT (Contrôle continu et contrôle terminal)
CT : CT (Contrôle terminal)

Type d'évaluation pour la session 1 des MCC

CC : CC (Contrôle continu)
CT : CT (Contrôle terminal)

Type d'évaluation pour la session 2 des MCC

CT : CT (Contrôle terminal)

Nature de l'évaluation pour les MCC

EEP : Epreuve écrite présentielle
EOP : Epreuve orale présentielle
ETP : Evaluation de travaux pratiques ou de terrain
EVP : Evaluation de projet
MR : Mémoire ou Rapport écrit ou Compte-rendu
MSR : Soutenance orale et écrit (Mémoire, Rapport ou Compte-rendu)
PER : Production à rendre (écrite, audiovisuelle, etc.)
QP : Questionnaire présentiel : Quiz, QCM,...

Modalité de la seconde chance

MINCEX : Moyenne des notes des N-1 épreuves les plus coefficientées (N étant le nombre total d'épreuves)
PREMEX : Moyenne des notes des N-1 dernières épreuves (N étant le nombre total d'épreuves)